

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62044571 A

(43) Date of publication of application: 26 . 02 . 87

(51) Int. CI

C23C 14/48

(21) Application number: 60182772

(22) Date of filing: 20 . 08 . 85

(71) Applicant:

TOSHIBA MACH CO LTD

(72) Inventor:

MUTO TEIICHI

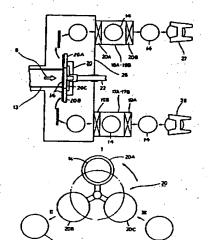
(54) ION IMPLANTATION DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To considerably reduce the time for treatment by executing the attachment and detachment of wafers in separate stations so that ion implantation is made possible even during the time when an index table is under rotation for indexing.

CONSTITUTION: A wafer 14 taken out of a cassette 28 enters a vacuum lock chamber 17A. After a pressure is regulated therein, the wafer 14 enters a chamber 26 and is attached to a platen 20C. The wafer 14 is then positioned to face a Faraday cup 13 by an indexing table 20 rotating to make indexing and is subjected to the ion implantation by the ion beam 8. The wafer is thereafter rotated 120° from the station I to the station II in the counterclockwise direction, where the wafer 14 is removed. The removed wafer is sent into a vacuum lock chamber 18A. The wafer 14 is housed from the chamber 18A into a cassette 27.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



①特許出額公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 44571

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)2月26日

C 23 C 14/48

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

の発明の名称 イオン注入装置

②特 願 昭60-182772 ②出 願 昭60(1985)8月20日

⑫発 明 者 武 藤 禎 一 ⑪出 願 人 東芝機械株式会社 沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内

人 東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号

明細 審

1. 発明の名称

イオン任入袋堂

2. 特許請求の範囲

イオン住入を行うチャンパ内にウェハの割り出し台とファラデーカップとウェハ搬送機構とを有しかつ前記ウェハの搬入をよび搬出のための真空ロック室を前記チャンパに接して設けたイオン注入装位にかいて、

が 等間隔に配置した3個のブラテンを有したの ブラテンを住入ステーション・ウエハ取り外し ステーション・ウエハ取り付けステーションの 3ステーションに対し損次割り出し回転する前 記割り出し台と、前記チャンバに接してそれぞ れ2類づつ設けた前記真空ロック室とを有する イオン住入装置。

2) ブラチンのウェハ収付値を、垂直・水平下向き・垂直と水平下向きの中間、ならびに垂直に近い上向きのいずれかにしたことを特徴とする

- 特許請求の範囲第1項記載のイオン注入装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野) 本発明はイオン注入装置に関する。

〔従米技術〕

で来のイオン住入 長世の一例を据 6 図 かよび 男 7 図により述べる。イオン住入用のチャンバ 1 1 内に 10⁻⁶ To√c 程度の真空に保たれてかり、ことには割り出し台 1 2 とファラデーカップ 1 3 と不図示のウェハ 徹送 破構 等とが 設け てるる。 割り出し台 1 2 はウェハ 1 4 を不図示のクランプ 機構を介して固定する一対の ブラサン 1 5 かよび 1 6を有し、これは軸 2 を中心として 180°の割り出し回転が行われる。なか回転 万向は一万向 収いは正逆 父互のいづれてもよい。

ファラデーカップ13は無7図において下側のブラテン15に対し機関を有して対向しており、 これはイオン任人の嵌ウエハ14から機敢する2 次電子をウエハ14に戻すためのものであって、 マイナス電圧が与えられており上記級間は可能な 限り小さい方がよい。またファラデーカップ13 はブラテン15等が割り出し回転をするときこれ と干部するのを避けるため回転をするときは一旦 後退(左進)し次いで図示の位置に戻る。たか図 にかいて大きな矢印8はイオンビームである。

テャンパー1 にはウェハー4 の搬入および搬出のための英空ロック盆1 7 および1 8 がこれに接して設けられており、各英空ロック盆1 7 および18 はそれぞれ一対のパルブ1 9 A・1 9 B・2 0 A・2 0 Bを有しかつ室内を真空引きするための配管(図示せず)と筮内に乾燥盗器を導入し大以圧まで高めるための配管(図示せず)とが扱
捉されている。この真空ロック盆1 7 および1 8 投 点型引きの時間を放小にするため容積は可能な

政述した従来例の如作を述べる。カセット 2 8 から取り出されたウエハ1 4 は既に開かれているパルブ1 9 A を通って真空ロック室1 7 に入りこのときパルブ1 9 A を閉じ真空ロック室1 7 を真空引きし

圧化速すると、パルプ20Aを開いて次のウェハの導入を待つ。とれで1枚のウェハのイオン圧入 は終了する。

(強明の目的)

本希明はこのような欠点を除去したものでその目的は、ブラテンに対するウェハの取りつけと取りはずしを別のステーションで行うことによりウェハの取りつけと取りはずしに要する時間を短縮しもってスループットを向上させたイオン在入袋

所定の真型に達すると、パルプ19Bを聞いてク エハ14をチャンパ11内に移動しさらにブラテ ン16に収置されてクランプされる。ウエハ14 がチャンパ11円に移動されると庭ちにパルプ 19Bを閉じて真空ロック富してには乾燥盤素が **導入され、同宜17内が大気圧に達するとパルブ** 19Aは開いて新しいウエハがカセット28から 送られる。 タエハ14を戦性したブラテン16は 公繭を中心にして180° 樹り出し回転を行い第7 図のプラテン15の盤かれた下方位置でイオン在 入を行い、イオン住入が終了するとブラテン16 は再び 180° 割り出し回転されて図示の上方位置 **に戻る。このとき真空ロック室18は既に真空引** きされかつパルプ20Aは開いているためウエハ 14を同国18に移し、次いでパルプ20Aを閉 じた後同宝18に乾燥盛氣を導入し大気圧にたっ たときパルプ20Bを開いて処理すみのウエハ 14をカセット27K送りこむ。ウエハ14を英 空ロック室18から取り出すと直ちにパルプ20 Bは閉ざされ同竄18の真空引きを行い所定真空

世を提供することにある。

(発明の要点)

本発明のイオン注入祭費は、イオン在入を行うチャンパ内にウェハの割り出し台とファラデーカップとウェハ般送機構とを有しかつウェハの搬入および搬出のための真空ロック室をチャンパを投した3個のブラテンをでした3個のブラテンをでしている。カエハ取り外に27-23ンパけステーションに対し原次割り出し回転である。ステーションに対し原次割り出し回転である。

[発明の突施例]

以下本発明の一実施例を示した第1図ないし第4図について説明する。部3図をよび第4図は割り出し台とファラデカップを示した図面であって、割り出し台20は一平面上120%に配置された3個のプラテン20A等は下面が腕21により互に連結され、かつ腕21は軸22に固層されているため

また期4図においてウェハ14はイオン任入面に鑑次等を付援させないようにし、歩留りと品質を同上させるため、経直面でブラテン20Aに取り付けるようになっているが、その面を実下に向けてもよいし中間の角服でもよく、さらに経直に近ければ上向きでもよい。ただし、とのウェハ14の位置に応じてイオンビームの入射方向が足められる。第1図むよび第2図は全体的な配置を示し

次いでパルプ 2 0 A を閉じ同 3 1 8 A 化 乾 換 3 まを 導入 し、 同 3 1 8 A 内 の 気 圧 が 大 気 圧 に なると パルプ 2 0 B を 開いて ウェハ 1 4 を カセット 2 7 に入れる。 4 空 ロック 3 1 8 A 、 1 8 B は 同 1 7 A 、 1 7 B と 同様 に 交 互 に 使 用 される。 これを もって 1 枚の ウェハ 1 4 の イ オン 在 入 な 終 了 し

た図面であって、10-6 Torr 程度の真空に保たれたイオン在入用のチャンパ26 には、ウエハ14の旅送がよび般出のための真空ロック菌が 17 A・17 B そして18 A・18 B として2 萬づつ設けられ、さらに不図示のウエハ最送機構が設けられている。

次に第1図および第2図により動作を説明する。
カセット28から取り出されたウエハ14は既
にバルブ19Aが開かれている×真空ロック室
17Aに入りこのときバルブ19Bは閉ざなので、
・7Aを英型引きし所定の兵空圧に達するとら内に
・79Bを開いてウエハ14をチャンパ26円に
取り付けステーション間(第3回を
脱)に置かれたブラテン20℃に取り付ける。
たた真空ロック室17Aのウェハ14が撤
入されかつ真空引きされる。

カエハ14ガチャンパ26円に入ると直ちにパ

税いてパルプ20Bを閉じて真空ロック室18A の真空引きを行い、所定の真空になったときパル プ20Aを開いて次のウェハがくるのを待つ。

本発明にかける各動作の所要時間を示したのが れる 図であって、 ウェハの取り付けと取り外しと は 別のステーションで行っているため、 従来のように 近列に及った及いT1(那8 図 終 服)では なく 並 列の 短いT1 0 で あり これは イオン 注入 時間 T2ょり 短い。 従って サイクルタイム 1 し に な い 住入 時間 に 割り出し 白 2 0 の 割り出し 回 転 時間 T3を 加えた 時間 で ある。

また其型ロック盆17A等にかけるウエハの送人と収り出しは、ウエハ送入・其空引き・ウエハ収り出し・温葉ガス導入の各動作があるためその時間T12日かなり長くサイクルタイム「11Lリ長いが、本発明では其型ロック室は17A・17Bがよび18A・18Bと搬人倒かよび収出の時間はT12の1/2 になる。即ちサイクルタイムT11Lりは短くなる。

特開昭62-44571(4)

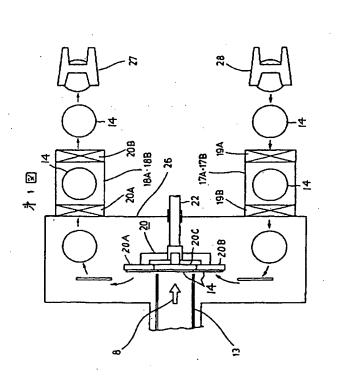
[発明の効果]

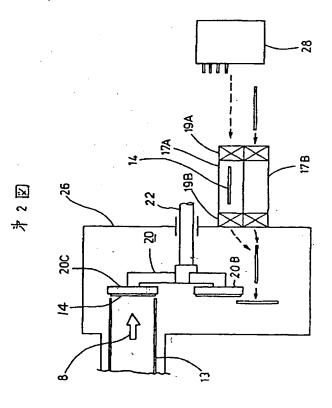
本発明のイオン注入装置は以上説明したように、
カェハの取り付けと取り外しとを別のステーショ
ンで行りようにしたこと,ならびにチャンパに対す
るカエハの搬入で搬出用として真空ロック室
をそれぞれ2類殺けるように構成した。 この構成でにより割り出し回転をしてのの関も
イオン注入が可能になり、従来のサイクルタイム
に比較すると時間に大巾に短縮され、かつ衰退
には中任とんどの時間がイオン庄入に使用されて
いるためイオンビームは有効に利用される。

4. 図面の簡単な説明

第1 図ないし部4 図は本名明の一実施例を示し 第1 図は平面図、第2 図は側面図、第3 図は割り 出し台の平面図、第4 図は割り出し台とファラチ ーカップの傾面図、第5 図は本名明の割り出し台 に係る動作時間の説明図、第6 図および第7 図は 従来例を示し項6 図は平面図、第7 図は傾面図、 第8 図は従来例の割り出し台に係る動作時間と其 空ロック室の動作時間の説明図である。 13 … ファラデーカップ、17 A・17 B・ 18 A・18 B … 真空ロック室、20 … 割り出し 台、20 A・20 B・20 C … ブラテン、

出顧入 東芝機械株式会社





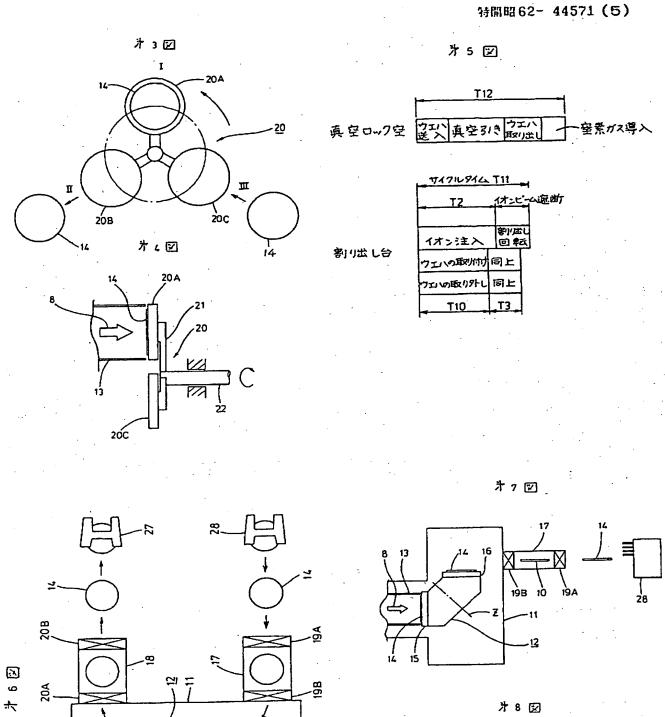
イオンビーム返出了TS

ウエハの取が付けウエルの取り外し回転

71011914T6

付い注入

割り出し台



手続補正書 (自発)

昭和60年/0月28日

特許庁長官 宇 賀 道 郎 殿

- 事件の表示
 昭和60年特許顯第182772号
- 2. 発明の名称 イオン注入装置
- 3. 補正をする者 特許出願人

〒 104

住 所 東京都中央区鉄座4丁目2番11号名 称 (345)東芝機械株式会社

代表者

飯

和

4・補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の概および 図面



5. 補正の内容

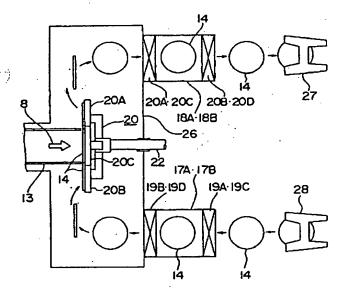
1) 明細書第8頁6行

「設けられている。」の後に次の字句を加入 する。

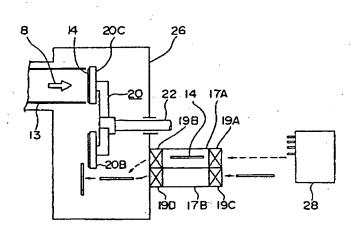
「なお、真空ロック室 17A・ 17B は、第 2 図に示すように、それらの入口と出口にそれぞれ設けたパルブ 19A・ 19C と 19B・ 19D によって開閉可能になされ、他方の真空ロック室 18A・ 18B もパルブ 20A・ 20C とパルブ 20B・ 20D により同様に開閉可能になっている。」

「割り出し台が………が可能になり、」を削除する。





第 2 図



第5 図

